科学研究費補助金研究成果報告書

平成21年6月26日現在

研究種目:特定領域研究
研究期間:2004~2008
課題番号:16079210
研究課題名(和文)
ソフト化学的方法によるナノイオニクスバルク体の創製
研究課題名(英文)
Fabrication of nano-ionics bulk materials by soft chemical approach
研究代表者
森 利之 (MORI TOSHIYUKI)
独立行政法人物質・材料研究機構・燃料電池材料センター・副センター長
研究者番号:80343854

研究成果の概要:「ソフト化学的方法によるナノイオニクスバルク体の創製」研究を発展させる べく、バルク体中に埋もれたナノ構造が、酸化物イオン伝導特性に及ぼす影響を、M_xCe_{1-x}O_{2-x/2}(M: 2価または3価カチオン、0<X<1)化合物について、系統的に検討し、かつ理論的な解析を行う ことで、新しいナノイオニクス分野の発展に資する材料設計手法の確立を行うことを目的とす る。

交付額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
2004年度	6, 800, 000	0	6, 800, 000
2005年度	9, 200, 000	0	9, 200, 000
2006年度	9, 200, 000	0	9, 200, 000
2007年度	7, 800, 000	0	7, 800, 000
2008年度	7, 800, 000	0	7, 800, 000
総計	40, 800, 000	0	40, 800, 000

研究分野:

科研費の分科・細目:

キーワード:燃料電池、ナノ構造化、ナノ構造解析、バルク固体、高温ナノイオニクス

1. 研究開始当初の背景

固体電解質中のイオンの拡散現象を、ナノイ オニクス効果(現象)を、とらえる視点から 掘り下げることで、新規な固体電解質の創製 を行い、もって高温ナノイオニクス現象の理 解と、その産業界への応用(燃料電池への応 用)に資する材料科学技術の育成と、基礎研 究領域の水準の向上が強く求められていた。

2. 研究の目的

「ソフト化学的方法によるナノイオニクス バルク体の創製」研究を発展させるべく、バ ルク体及び薄膜体中に埋もれたナノ構造が、 酸化物イオン伝導及びプロトン伝導に及ぼ す影響を、系統的に検討し、かつ理論的な解 析を行うことで、新しいナノイオニクス分野 の発展に資する材料設計手法の確立を行う ことを目的とする。

3. 研究の方法

易焼結性ナノサイズドープドセリア粉末 は、炭酸アンモニウム共沈法により作成し、 常圧焼結法及び通電焼結法を用いてバルク 体の合成を行った。得られた試料中の構造の 解析は、X-ray diffraction(XRD)解析, Transmission electron microscope (TEM)観 察, Scanning transmission electron microscopy (STEM) 解析, Electron energy loss spectroscopy (EELS)解析, Dispersive X-ray spectroscopy (EDS), Extended X-ray Absorption Fine (EXAFS)解析を用いて行 い、HR-TEM image や Energy Filtering TEM Image とEXAFS による解析結果をもとに、バ ルク体内部のナノ構造の特徴の解析を行っ た。酸素欠陥構造のシミュレーションには、 Static lattice point defect calculation (Mott-Littleton two-region approach)を用 いて、ナノ構造解析結果をもとに、イオンの 拡散現象を考察した。

また、試料の特性は、直流導電率の温度依 存性や酸素分圧依存性、酸化物イオン輸率な どの評価を行い、ナノ構造が3次元バルク固 体中の導電特性に与える影響(ナノイオニク ス効果)について検討し、材料設計法のまと めを行った。

4. 研究成果

平成 16 年度から 18 年度にかけては、まず、 ソフト化学的手法である共沈法を用いて、 $M_xCe_{1-x}O_{2-x/2}$ (M: Gd, Sm, La, Dy, Y, Yb, Ho, Tb; 0.05 \leq x<0.25)固溶体粉末を作成したう えで、高密度焼結体を作成した。

そして、そのすべてのバルク体試料中のナ ノ構造を解析した結果、高温(1400℃以上) における焼結処理を施した試料中には、ナノ レベルにおけるドーパントの偏在が確認さ れた。

図1には、代表的な例として、Y ドープセ リア焼結体中に観察されたヘテロ組織の分 布の様子を、EELSの元素マッピングを



図1 EELS を用いた Y_{0.25}Ce_{0.75}O_{2-x} 焼結体中の 元素マッピング; 向かって左図は、Ce の元 素マップ、向かって右図は、Yの元素マップ

用いて検討した結果を示した。図中において 黒い矢印で指し示した点は、ひとつの例であ るが、Y元素が偏在している様子がうかがわ れる。

本研究で検討した、その他のドープドセリ ア M_xCe_{1-x}O_{2-x/2} (M: Gd, Sm, La, Dy, Yb, Ho, Tb) 焼結体においても、同様なヘテロ組織が観察 された。

このヘテロ組織をHR-TEMにより観察した 結果を図2に示す。図中において、向かって 左に見える、少し乱雑に格子点が配列して見 える領域(白線で囲った領域)が、図1にお いて、元素の遍在がおきていると思われる領 域であるが、この領域について、逆高速フー リエ変換を行った図では、HR-TEM 観察結果と 同じ特徴が明確に認められる。このことから、 この微小な領域は、組織または構造が、マト リックスとは異なる領域であることが確認 された。



図2 Y_{0.25}Ce_{0.75}O_{2-x}焼結体の高分解能 TEM 像 とその逆高速フーリエ変換像

TEM-EELS により観察されたドーパントの 偏在領域の大きさは 10nm 以上であり、偏在 したドーパントの量は、マトリックスである ホタル石構造中のドーパント濃度に対して、 2-3atm%ほど高いものであった。

TEM-EELS の空間分解能を考慮すると、ドー パントの偏在する領域は、観察された領域よ りも大きいものであると考察された。

EELS O k-edge



図3 Gdドープセリア中のマイクロドメ イン内酸素欠陥秩序化度合いの検討

図3には、Gdドープセリア中に広がるドー パント微小へん在領域(以後、マイクロドメ インと呼ぶ)中の酸素欠陥構造をより、詳細 に検討するために、EELSの酸素kエッジスペ クトルの比較を行った結果を示す。(他のド ープドセリアについても、同様な検討を行っ ているので、それらの結果については、主な 発表論文成果にあげた文献を参照された い。)

図3から分かるとおり、高分解能TEM像 中において、破線で囲まれた領域を、ナノプ ローブを用いて分析した結果、マイクロドメ イン領域では、酸素欠陥の秩序化度合いが大 きいと、そのピーク強度が大きくなると思わ れるピークBが、マトリックス領域に比して、 顕著に大きくなっていた。 以上のことから、ドープドセリア焼結体内 には、ドーパントが偏在した領域を中心に、 酸素欠陥が秩序化した領域(マイクロドメイ ン領域)が、形成されていることが明確にな った。

次に、なぜ、どのようにして、こうしたマ イクロドメイン領域が、3次元バルク固体内 に生成するのかを考察する目的で、焼結温度



図4 焼結温度の異なる焼結体試料中のナ ノヘテロ構造の変化(イットリウムドープセ リア)

を 1000℃及び 1450℃とした場合の、イット リウムドープセリア焼結体中のナノ構造変 化を、制限視野電子回折図と、EELS による元 素マッピングの結果を比較した。

図4から分かるとおり、焼結温度が1000℃ と比較的低い温度で、高密度化した焼結体中 では、微細構造は、きわめて均一であるのに 対し、一方、焼結温度が、1450℃と比較的高 い温度において高密度化させた焼結体内で は、ドーパントのへん在がおこり、ヘテロな 微細構造が観察された。制限視野電子回折図 にも、散漫散乱やかすかにエクストラリフレ クションが観察され、微細な異種領域が、焼 結体試料内に共存していることが示唆され た。

通常、焼結温度は、高い場合に組織は、均 ーになると考えられるが、本研究におけるド ープドセリア焼結体では、まったく異なる結 果が得られた。このことは、共沈法により作 成した粉末中に、ナノレベルの不均一さが共 存しており、このことが、焼結という過程に おいて、強調され、マイクロドメインという 形に成長したものと考察した。

ドープドセリア系化合物の場合、均一固溶体の生成は、きわめて難しく、不均一さが残りやすい。特に、1200℃以上の温度では、こうしたナノヘテロ組織が、焼結体内に生じやすいことが、本研究によって、初めて明らかになった。

さらに、高分解能電子顕微鏡のほかに、放 射光施設における EXAFS による構造解析にお いても、室温と 500℃の両方の温度において、 TEM によるナノ構造解析結果と同様なナノ構 造の変化が観察された。このことは、TEM によるナノ構造解析の妥当性を裏づけるも のである。

こうしたマイクロドメインをもつ、ドープ ドセリア焼結体中のヘテロな酸素欠陥構造 を、より正確に理解し、固体電解質特性との 相関性を十分に(理論的に)考察する目的で、 平成19及び平成20年度は、Mott-Littleton two-region approach を用いたヘテロ酸素欠 陥構造のシミュレーションと、それまでの結 果をもとにした、ナノヘテロ構造制御による 特性の向上に関する検討を行った。



図5 酸素欠陥クラスター構造のモデル

図5には、本研究で用いた酸素欠陥クラス ターのモデルを示す。図1-図4までで示し たマイクロドメインは、X線回折試験などで は、見つけにくい構造であることから、酸素 欠陥が短距離秩序構造をもつ(すなわちクラ スター構造をもつ)ことが考えられた。そこ で、各種酸素欠陥クラスターの安定性につい て、理論的考察を行った。

本研究においてシミュレーションに用い た、酸素欠陥クラスター構造の例(図5中の タイプ1からタイプ3)と、タイプ1のクラ スターの結合エネルギー計算結果例を示し た(図6)。クラスターの安定性を評価する 指標として、クラスターの結合エネルギーを 計算したが、この値は、完全に酸素欠陥がラ ンダムに分散した場合のエネルギーから、ク ラスターを形成した際のエネルギーを引き、 そのエネルギーの差が大きければ大きいほ ど、その酸素欠陥クラスターは安定であるこ とを示す。

図6から分かるように、図5中に例示した タイプ1の酸素欠陥クラスターの安定性が、 最も高いことが分かる。ただし、その他のタ イプのクラスターも、その安定性は、タイプ 1に準ずる形で高い結果から、マイクロドメ イン内部では、タイプ1の酸素欠陥クラスタ ーが最も多く存在する可能性が高いものの、 その他の酸素欠陥クラスターもある種の分 布をもって存在する可能性があることが示 唆された。



図6 酸素欠陥クラスターの違いと結合エ ネルギーの関係

先にもふれたように、ドーパントのへん在に より、鎖状の短距離秩序をもつ酸素欠陥クラ スターが、ある分布をもって高密度に存在す る集団がマイクロドメインであると考えら れることから、短距離秩序構造の集合体が点



図7 Gd ドープ CeO₂系焼結体において、ド ー パ ン ト の 添 加 量 を 、 (a):15atm%, (b):20atm%,及び(c): 25atm%と変化させた 緻密焼結体において、各ゾーンから観察され た制限視野電子回折図、(d)には観察結果をア サインしたデータを示してある

在すると仮定して、制限視野電子回折図をシ ミュレーションした結果と、実際に焼結体か ら観察された制限視野電子回折図を比較し た結果を図7及び図8に示す。

ドーパントの量が増加するにしたがい、制 限視野電子回折図のバックグラウンドには、 マイクロドメインの存在を示唆する散漫散 乱とエクストラリフレクションが明確に現 れることが分かる。



図7酸素欠陥クラスターモデルを用いて計 算された制限視野電子回折図

主として図6中にある、タイプ1の鎖状ク ラスターからなるマイクロドメインの集団 (半径:1-3nm)を、ホタル石構造をもつ半 径 10nm のマトリックス領域に分散させ、そ のうえで、制限視野電子回折図を計算により 求めた結果を図7に示した。

計算により求めた制限視野電子回折図に は、そのバックグランドに、かすかに広がる 散漫散乱及び、エクストラ・リフレクション が明確に示されている。

以上の結果から、ドーパントの微量なへん在により作られる、マイクロドメイン内部の状態が明らかになってきたが、バルク物性に与える影響を考察するためには、マイクロドメイン間の状態についての検討も必要になる。

そこで、マイクロドメイン間に広がる酸素 欠陥クラスター構造を考察するために、これ までとは異なるモデルの酸素欠陥クラスタ ーを考えることにした。

これまでも述べてきたように、マイクロド メイン内部には、ドーパントの微量なへん在 により生まれる鎖状酸素欠陥クラスターが、 高密度に集合した状態が、形成されていると 考えられが、マイクロドメイン間には、その ような明瞭な痕跡が認めにくいことから、高 密度に集積しやすい鎖状クラスターではな く、非鎖状のクラスターを仮定し、その結合 エネルギーを計算により求めた。

図8に鎖状クラスターと、非鎖状クラスタ ーのモデルを比較して示したが、非鎖状クラ スターは、結合エネルギーが、17.0eVとなり、 クラスタータイプ1の結合エネルギーの4倍 以上の値を示した。また、このクラスターを 仮定することで、非鎖状クラスターの周囲、 10セル以内では、この17.0eVを越える大き なエネルギー(たとえば、熱エネルギー)を 加えなければ、新たに酸素欠陥を導入するこ とができないことも分かった。この結果は、 鎖状クラスターが密に集合したマイクロド メインとマイクロドメインの間には、低密度 に分散するものの、酸素欠陥の秩序化に対し て大きな影響力をもつ非鎖状クラスターが 点在し、酸化物イオンの拡散を大きく阻害す る可能性があることを示唆している。



図8 3次元固体中の鎖状及び非鎖状酸素 欠陥クラスター構造とその分布の例

こうした、ナノヘテロ構造の存在は、そも そも完全な均一固溶体粉末の合成が、極めて 難しいことを意味しているが、実用材料の作 製にあたっては、その影響を最小限に抑える ことは可能であると期待される、

そこで、ナノレベルにおけるドーパントの へん在量やマイクロドメインの大きさと量 を最小化し、酸化物イオン伝導度を向上させ る目的で、パルス通電焼結法を用いて焼結を 行い、焼結中の異常粒成長を抑制し、1200℃ 以下の温度で高密度化させることで、マイク ロドメインの大きさと発生量の最小化、酸化 物イオン伝導度の最大化をはかった。

図9には、常圧焼結法と、パルス通電焼結 法を用いて、1100℃の温度において、95% 程度までに高密度化させた焼結体の走査型 電子顕微鏡による微細構造観察結果と、その データを用いて画像解析ソフトを用いて、粒 径分布を求めた結果を示した。

この図から、パルス通電焼結を行うことで、 おなじ焼結温度においても、粒径分布がシャ ープな高密度焼結体ができることが分かっ た。

次に、得られた焼結体試料に、白金電極を やきつけ、直流3端子法により、導電率の違 いを測定した。

焼結体中の粒径が等しい高密度常圧焼結 体とパルス通電焼結体の伝導度を比較した ところ、パルス通電焼結体の伝導度は、常圧 焼結体の伝導度に比して、最大2桁の向上を 示していた(図10)。また、この2種類の 焼結体中のナノ構造の特徴を観察したとこ ろ、常圧焼結体中に観察された大きなマイク ロドメインは、パルス通電焼結体中では最小 化し、その発生量も少なくなっていることが 分かった。



図9 常圧焼結とパルス通電焼結を用いて 作成したドープドセリア焼結体の微細構造 観察結果と粒径分布の比較



図10 常圧焼結法とパルス通電焼結法に より作成したドープドセリア焼結体の導電 率及び活性化エネルギーの比較

さらに、こうして得られたドープドセリア 焼結体試料の燃料電池用固体電解質として の可能性を評価する目的で、図 10 中の試料 番号1から3の試料については、導電率の酸 素分圧依存性を検討した。

上記の導電率向上が、主として、酸化物イ オン伝動によるのであれば、導電率の酸素分 圧依存性は、酸素分圧によらず一定となり、 逆に、n型半導体的特性が現れる場合には、 酸素分圧の-1/4 乗に比例して、導電率の増加 が認められるはずである。

図 11 に、導電率の酸素分圧依存性測定結 果を示すが、図 10 の向かって右側に示した



図11 パルス通電焼結法により作成した 焼結体試料の酸素分圧依存性(図中の試料番 号は、図10の試料番号に対応する)

試料は、燃料電池のカソード環境から、燃料 電池のアノード環境まで、大きな変化はなく、 酸化物イオン伝導が支配的な伝導となって いることが分かった。

以上の結果から、ドープドセリア焼結体中 の酸化物イオン伝導度は、ドメインサイズや ドメインの量を最小化することで、最大化が 可能であり、こうしたマイクロドメインの量 とサイズは、焼結条件を注意深く検討するこ とで、最小化することが可能であることが分 かった。

よって、ナノスケールにおける注意深い構 造解析、解析結果を理論的に考察するシミュ レーション及び、プロセッシング・ルートの 最適化により、ドープドセリア焼結体の特性 の向上は、十分に可能であると考察した。

【結論】

ナノレベルの不均質性が、マイクロメータ ースケールの不均質性にも影響を与え、マク ロ物性にも大きな変化を与えることが分か った。

この3次元バルク固体におけるナノイオ ニクス効果を定量的に解析すること、より理 論的に考察することで、新たな材料科学の分 野の構築が可能であると考えられる。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に 下線)

〔雑誌論文〕(計3件)

- <u>Ou D R, Mori T, Ye F,</u> Zou J, and Drennan J, Oxygen-vacancy ordering in lanthanide-doped ceria: dopant-type dependence and structure model, Physical Review B 77, (2008), article number 024108-1. 査読有
- ② Ye F, Mori T, Ou D R, Takahashi M, Zou J and Drennan J Ionic Conductivities and Microstructures of Ytterbium Doped Ceria, J.Electrochem.Soc., 154(2), B180-B185 (2007). 査読有
- (3) Mori T, Kobayashi T, Wang Y, Drennan J, Nishimura T, Li J G, and Kobayashi H, Synthesis and Characterization of

Nanohetero-structured Dy doped CeO_2 Solid Electrolytes using Combination Process of Spark Plasma Sintering and Conventional Sintering, Journal of the American Ceramic Society, Vol. 88(7), pp. 1981-1984 (2005).

查読有

- 〔学会発表〕(計1件)
- <u>Mori T(invited</u>), Drennan J, <u>Ou D R</u>, <u>Ye</u> <u>F</u>, Design of nano-structured doped CeO₂

solid electrolyte for fuel cell application, 211th Electrochemical Society Meeting, Electrochemical Society, Hilton Chicago, Chicago, Illinois , United State of America, 2007/05/06 - 2007/05/11.

- 〔図書〕(計1件)
- <u>森</u>利之, ソフト化学的手法によるナノイオニク スバルク体の創製,新材料・新素材シリ ーズ,ナノイオニクス 一最新技術と その展望一,山口 周 監修,辻 賢司 発行,株式会社シーエムシー出版(東京 都千代田区),第9章, pp.96-110 (2008).
 「産業財産権](ホームページ参照)

[その他]

ホームページ(全業績(<u>論文 56 件、発</u> <u>表 96 件他)</u>が閲覧可能なURL) http://fuelcellmaterials.jp/modules /myinfo3/index.php?uid=101

6. 研究組織

- (1)研究代表者
- 森 利之(MORI TOSHIYUKI)
 独立行政法人物質・材料研究機構・燃料電
 池材料センター・副センター長
 研究者番号:80343854

(2)研究分担者

- Ye Fei (YE FEI) 独立行政法人物質・材料研究機構・燃料電 池材料センター・研究員 研究者番号:10450298
- 小林 清(KOBAYASHI KIYOSHI) 独立行政法人物質・材料研究機構・燃料電 池材料センター・主任研究員 研究者番号:90357020
- Ou Ding Rong (OU DING RONG)
 独立行政法人物質・材料研究機構・燃料電
 池材料センター・特別研究員
 研究者番号: 20450299
- Yarong Wang (YARONG WANG) 独立行政法人物質・材料研究機構・エコマ テリアル研究センター・特別研究員 研究者番号:99999999

(3)連携研究者 なし